Γ	<u>.</u>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Application	/Control No.	Applicant(s)	/Patent Under	
Notice of References Cited					F		Reexaminat	Reexamination HAMIDI ET AL.	
					Examiner Art Unit				
					Khiem D. Nguyen 2823		i	Page 1 of 1	
L				U.S. P	ATENT DOCUI				
*		Document Number Country Code-Number-Kind Code	Date MM-YYYY			Name	,	Classification	
*	Α	US-6,201,696	03-2001	Shimizu et al.			361/704		
*	В	US-5,559,374	09-1996	Ohta et al.			257/723		
*	С	US-7,141,741	11-2006	Yamada et al.			174/255		
*	D	US-5,521,437	05-1996	Oshima et al.			257/701		
*	E	US-5,386,342	01-1995	Rostoker, Michael				361/749	
*	F	US-5,398,160	03-1995	Umeda, Osamu			361/707		
*	G	US-5,539,253	07-1996	Nagaune, Fumio			257/687		
	Н	US-					,		
	1	US-			,				
	J	US-							
	к	US-							
	L	US-						-	
	м	US-			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	.			FOREIGN	PATENT DO	CUMENTS			
*		Document Number Country Code-Number-Kind Code	Date MM-YYYY	C	Country	N	ame	Classification	
	N								
	0								
	Р								
	Q								
	R							and to	
	s	*1	•					_	
	Т								
	NON-PATENT DOCUMENTS								
*	Include as applicable: Author, Title Date, Publisher, Edition or Volume, Pertinent Pages)								
								*:	
	υ								
	V ′								
	14/								
	W							<u>.</u> -	
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
								-	
	X							****	

*A copy of this reference is not being furnished with this Office action. (See MPEP § 707.05(a).)

Dates in MM-YYYY format are publication dates. Classifications may be US or foreign.